

การปฐกพศึกและการศึกษาลักษณะเฉพาะ
ของสารกึ่งตัวนำอุปเปอร์อินเดียมแอกลเลียมไดซีลีนิค

เรือโท พวี ดีจำมาสา



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาวิชาพิสิกส์ ภาควิชาพิสิกส์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2542

ISBN 974-332-739-8

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CRYSTAL GROWTH AND CHARACTERIZATION
OF COPPER INDIUM GALLIUM DISELENIDE SEMICONDUCTOR

Lt.Jg.Thawee Deejamala

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science in Physics

Department of Physics

Graduate School

Chulalongkon University

Academic Year 1999

ISBN 974-332-739-8

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การปัจฉกผลึกและการศึกษาลักษณะเฉพาะ ของสารกึ่งตัวนำคอมเพล็คซ์อินเดียมแกลเลียมไทดีซีสีในรูป โดย
ภาควิชา	พิสิกส์
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงศ์ อัตราภรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชจรายศ ออยุดี

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริณญาณ habilitatio

..... รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อันันดร์ชัย คงจันทร์)

คณะกรรมการสอนวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิศิษฐ์ วัฒนวรรณ)

สมพงษ์ อัตราภรณ์ กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงศ์ อัตราภรณ์)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชจรายศ ออยุดี)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรี วงศ์ไชยนุรุณ)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. ประไพพร ฉันธิกุล)

พิมพ์ต้นฉบับทั้งด้วยอวิทยานิพนธ์ภาษาไทยในกรอบสีเขียวนี้เพียงแผ่นเดียว

หัว ตีজมาลา : การปลูกผลึกและการศึกษาลักษณะเฉพาะของสารกึ่งตัวนำคوبเปอร์
อินเดียมแกลลูเมไดซีเลนไนด์ (CRYSTAL GROWTH AND CHARACTERIZATION
OF COPPER INDIUM GALLIUM DISELENIDE SEMICONDUCTOR)
อ.ที่ปรึกษา : ผศ.สมพงษ์ ฉัตรภารณ์, อ.ที่ปรึกษาawan : ผศ.ดร.ชจารย์ศ อยุทธี,
146 หน้า. ISBN 974-332-739-8.

ผลึกสารกึ่งตัวนำ $Cu_{1-x}Ga_xSe_2$ ที่ x ประมาณ 0.1 และ 0.2 ปลูกจากสภาวะทดลองเท ku
โดยวิธีไดเรกชันลัลพาร์ชิง ของบริจัมแมนแบบแนวอน รูนาบที่แสดงบริเวณผิวน้ำเปิดเป็นรูนาบ
(112) จากการวิเคราะห์ EDS พบว่าค่าปริมาณ Ga มีแนวโน้มลดลง และปริมาณ Cu มีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นจากปลายจุดที่เย็นก่อนไปยังปลายจุดที่เย็นหลัง ค่าคงที่โครงสร้าง a และ c เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณ Ga
ลดลง จากการวัดสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงที่อุณหภูมิห้องพบว่าขนาดช่องว่างสถาปัตย์งานมีค่า
ประมาณ 1.04 eV ที่ x ประมาณ 0.1

จากการวัดสภาพด้านทานไฟฟ้าที่อุณหภูมิห้องโดยวิธี วนเดอเพาร์ พบว่า สภาพด้านทาน
ไฟฟ้าของผลึกค่อนข้างดี อยู่ในช่วง 0.29 ถึง 13.1 Ohm-cm สภาพเคลื่อนที่ได้ของชອอล์ดที่
อุณหภูมิห้องมีค่าระหว่าง 6.8 ถึง 51.7 $cm^2V^{-1}s^{-1}$ ผลึกที่ได้ให้ชนิดการนำไฟฟ้าเป็นชนิดพีทั้งหมด
ด้วยการวัดปรากฏการณ์ชอล์ดของผลึกตัวอย่างหนึ่งที่ x ประมาณ 0.1 วัดที่อุณหภูมิจาก 100K ถึง
327K ทราบว่า ทั้งสภาพด้านทานไฟฟ้า สภาพเคลื่อนที่ได้ของชอล์ด และความหนาแน่นของพาหะ¹
เปลี่ยนแปลงไปกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นพาหะกับ
อุณหภูมิสอดคล้องกับการทำทดลองให้มีสถานะผู้รับที่มีระดับพลังงานไอออโนไซด์ 72.3 meV เท่านิย
ขอบสถาบันเวลเนซ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพเคลื่อนที่ได้ของชอล์ดเกิดจากกลไกการกระแสจิงของ
พาหะโดยแอคูสติกโฟโนน

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา	พิสิกส์
สาขาวิชา	พิสิกส์
ปีการศึกษา	2542

ลายมือชื่อนิสิต ๒๐๑๗/๙๒
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. สมพงษ์ ฉัตรภารณ์
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาawan ผศ. ดร. ชจารย์ศ อยุทธี

พิมพ์ดันฉับบหกค่ายอวิทยานิพนธ์ภายในกรอบสีเขียวที่เพียงแห่นเดียว

3970608823 : MAJOR PHYSICS
KEY WORD:

CRYSTAL GROWTH / CHARACTERIZATION

THAWEE DEEJAMALA , Lt.Jg : CRYSTAL GROWTH AND CHARACTERIZATION
OF COPPER INDIUM GALLIUM DISELENIDE SEMICONDUCTOR. THESIS

ADVISOR : ASSIST. PROF. SOMPHONG CHATRAPHORN. THESIS

CO-ADVISOR : ASSIST. PROF. KAJORNYOD YOODEE, Ph.D.

146 pp. ISBN 974-332-739-8.

Single crystals of the $CuIn_{1-x}Ga_xSe_2$ semiconducting compound were grown from the melt by directional freezing method, using the horizontal Bridgman technique, where x is approximately 0.1 and 0.2. The top free surfaces of all obtained crystals are normally the (112) plane. From EDS analysis of CIGS samples from various parts of the crystal the Ga content tends to decrease from the first to freeze end towards the last to freeze end and the Cu content tends to increase from the first to freeze end towards the last to freeze end. The lattice constants a and c increase while Ga content tends to decrease. The energy gap of about 1.04 eV ,where x is approximately 0.1, was obtained from optical absorption measurement

From resistivity measurement at room temperature by Van der Pauw method, we found that the resistivity of crystals grown is in the range from 0.29 to 13.1 Ohm-cm. The Hall effect measurement at room temperature indicated that the Hall mobility of as-grown crystals are in the range from 6.8 to 51.7 $\text{cm}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$ with p type conductivity. On one sample, Hall effect were measured from 100K to 327K, variation of resistivities, where x is approximately 0.1., Hall mobilities and their carrier concentrations with temperatures were obtained. The relation between the carrier concentration and temperature agreed with an acceptor level of 72.3 meV ionization above the valence band edge. The change of Hall mobilities with temperature was brought about by scattering mechanism, namely, acoustic phonon scattering.

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา Physics

ลายมือชื่อนิสิต ๒๕๖๑ ก๗

สาขาวิชา Physics

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. วิภาวดี

ปีการศึกษา 1999

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร. สมชาย คงวิชัย



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงศ์ ฉัตรภรณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชจรายศ ออยดี ที่ได้ให้คำแนะนำ ติดตามและควบคุมการวิจัยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งตรวจแก้ไขข้อเขียนวิทยานิพนธ์ อีกด้วย ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก อาจารย์ พงษ์ ทรงพงษ์ และอาจารย์ ชาญวิทย์ จิตยุทธการ ที่ให้คำแนะนำต่างๆ

ขอขอบคุณ คณะวิจัยพิสิกษ์สารกึงตัวนำ ภาควิชาพิสิกษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ให้คำแนะนำ นักปรึกษาเกี่ยวกับวิชาการด้านพิสิกษ์สารกึงตัวนำ และให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาทำการสอบวิทยานิพนธ์นี้

ขอขอบคุณกองทัพเรือที่ให้โอกาสผู้เขียนได้ศึกษา และทำวิจัยในครั้งนี้

ขอขอบคุณ คุณประเสริฐ เศรษฐพิมพา เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาธารนิวเคลียร์ที่ให้คำปรึกษา และ อำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟร์กโตรามิเตอร์เป็นอย่างดี

สุดท้ายผู้เขียนขอขอบพระคุณ พ่อ แม่ และญาติพี่น้องที่ให้กำลังใจจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงอย่างดี

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๕
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๖
กิตติกรรมประกาศ.....	๙
สารบัญวุป.....	ญ
สารบัญตาราง.....	ด
บทที่	
1. บทนำ.....	1
2. โครงสร้างผลึก และโครงสร้างแบบพลังงาน.....	5
โครงสร้างผลึกของ CIGS.....	6
การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์เนื่องจากระนาบผลึก.....	7
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างของรายงานกับค่าคงที่แลตทิช.....	8
ความเข้มสัมพัทธ์ของเส้นสะท้อนของระนาบต่างๆ ในโครงผลึก....	9
การคำนวณค่าคงที่แลตทิช.....	11
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องการดู..... และ EDS	14
โครงสร้างแบบพลังงานของ CIGS.....	20
3. สมบัติเชิงแสงของสารกึ่งตัวนำ.....	22
สมบัติการดูดกลืนแสงของสารกึ่งตัวนำ.....	22
ทฤษฎีการดูดกลืนแสงของสารกึ่งตัวนำ.....	22
กฎการเลือกในการดูดกลืนแสงระหว่างแบบพลังงาน.....	25
การดูดกลืนแสงแบบตรง.....	26
หลักการวัดสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง.....	28

สารบัญ(ต่อ)

บทที่	หน้า
4. สมบัติเชิงไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ.....	29
การนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำแบบเอ็กทรินสิก.....	29
ความหนาแน่นของพารามิเตอร์ที่สภาวะสมดุลเชิงความร้อน.....	30
สารกึ่งตัวนำชนิดอินทรินสิก.....	32
สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็กซ์ทรินสิก.....	34
สภาพเคลื่อนที่ได้.....	41
การวัดสภาพด้านทานไฟฟ้า.....	44
การวัดสภาพด้านทานไฟฟ้าด้วยวิธีวนเดอเพาร์.....	47
ปรากฏการณ์ชอร์ล์.....	48
5. การทดลอง.....	52
การปูนผล็อกของ $CuInSe_2$ (CIS) และ $CuIn_{1-x}Ga_xSe_2$ (CIGS) ..	53
ศึกษาเพสไดอะแกรม.....	54
เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการปูนผล็อก.....	55
การทำประไฟล์เดาหลอมสารปูนผล็อก CIGS.....	57
วัสดุที่ใช้ในการปูนผล็อก.....	58
การเตรียมการบรรจุสาร และทำสูญญากาศหลอดบรรจุสาร.....	60
โปรแกรมอุณหภูมิการปูนผล็อก CIGS.....	62
การปูนผล็อกสารกึ่งตัวนำ CIGS	65

สารบัญ(ต่อ)

บทที่	หน้า
การเตรียมผลลัพธ์เพื่อศึกษาสมบัติเฉพาะ.....	68
การเตรียมผลลัพธ์เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้าง.....	69
การเตรียมผลลัพธ์เพื่อศึกษาหาส่วนประกอบ.....	69
การเตรียมผลลัพธ์เพื่อศึกษาสมบัติทางไฟฟ้า.....	71
การเตรียมผลลัพธ์เพื่อศึกษาสมบัติเชิงแสง.....	72
การศึกษาสมบัติเฉพาะของ CIGS.....	73
การศึกษาโครงผลลัพธ์โดยวิธีการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์.....	73
การศึกษาหาส่วนประกอบของ CIGS.....	74
การศึกษาสมบัติเชิงแสงของ CIGS.....	75
การศึกษาสมบัติเชิงไฟฟ้าของ CIGS.....	76
6. ผลการทดลอง.....	78
ผลการศึกษาหาส่วนประกอบของ CIGS.....	78
ผลการศึกษาหาโครงสร้างผลลัพธ์ CIGS.....	97
ผลการศึกษาสมบัติเชิงแสงของ CIGS.....	109
ผลการศึกษาสมบัติเชิงไฟฟ้าของ CIGS.....	117
7. สรุปผลการทดลอง.....	124
รายการอ้างอิง.....	127
ประวัติผู้เขียน.....	130

สารบัญ

ภูมิ

หน้า

2.1 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างผลึก คล้ายเพชร	5
2.2 รูปเปรียบเทียบโครงสร้างผลึกแบบชิงค์เบลด์ กลุ่ม II-VI กับโครงสร้างผลึกแบบชาลโคไฟเรก์ กลุ่ม I-III-VI ₂	6
2.3 รูปการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์จากการงานในผลึกตามเงื่อนไข ของแนวราก	7
2.4 ตารางความสัมพันธ์ของระนาบในโครงผลึกของชิงค์เบลด์กับ ชาลโคไฟเรก์.....	10
2.5 เพทเทอร์นการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของ CuIn _{1-x} Ga _x Se ₂ ที่ $x = 0.44$.	13
2.6 กราฟค่า Lattice constant , a กับปริมาณ Ga/(Ga+In).....	13
2.7 กราฟค่า Lattice constant , c กับปริมาณ Ga/(Ga+In).....	14
2.8 ภาพสัญญาณอิเล็กตรอนที่เกิดจากอันตรกิริยานผิวชั้นตัวอย่าง.....	16
2.9 ภาพการเกิดรังสีเอกซ์เรืองแสง.....	17
2.10 ภาพเพ้นทลัก K,L,M และ N ของธาตุต่างๆ.....	18
2.11 ภาพการแยกของแผนภาพของผลึกแบบชาลโคไฟเรก์ที่จุด Γ ..	20
2.12 ภาพโครงสร้างแบบพลังงานของ CuGaSe ₂ และ CuInSe ₂	21
3.1 ภาพการดูดกลืนแสงแบบตรง.....	27
3.2 ภาพแสดงการทดลองวัดสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง.....	28
4.1 ภาพแสดงสารเจืออินเดียมในเยอร์มาเนียม.....	30

สารบัญ(ต่อ)

หัวที่	หน้า
4.2 ไดอะแกรมแผนพัฒนา ความหนาแน่นของสถานะ	
พังก์ชันเฟอร์มี-ไดแรก และความหนาแน่นพาราโบลิก ตามลำดับ.....	31
ก. สารกึ่งตัวนำชนิดอินทริบิค	
ข. สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น	
ค. สารกึ่งตัวนำชนิดพี	
4.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของอิเล็กตรอนกับ	
ส่วนกลับของอุณหภูมิ.....	40
4.4 ภาพกลไกย่อยและกลไกความที่เกิดขึ้นภายใน GaAs ที่อุณหภูมิต่างๆ..	44
4.5 ภาพตำแหน่งของชั้นสัมผัสสวีเด็ปโลยแอลมส์ชั้นแนวเส้นตรง.....	45
4.6 ก. ภาพแสดงตำแหน่งของจุดสัมผัสของชั้นสารตัวอย่าง.....	47
ข. ภาพแสดงการเพิ่มความยาวของเส้นรอบรูป	
4.7 ภาพประกายการณ์ซอล์.....	49
5.1 ภาพแผนผังขั้นตอนการทดลอง.....	52
5.2 ภาพเฟสเชิงคู่เทียม.....	54
5.3 ภาพเดาทดลองสารในการปลูกผลึก.....	55
5.4 ภาพระบบควบคุมการทำงานของเดา.....	57
5.5 ภาพໂປຣໄຟລ໌ອອງອຸນຫະກົມໄກຍໃນເດາ.....	58
5.6 ภาพระบบการทำສູງຄູກາຄທລອດບຽງສາງ	61
5.7 ภาพໂປຣແກຣມອຸນຫະກົມການປຸກຜຶກ CIGS3.....	62
5.8 ໂປຣແກຣມອຸນຫະກົມການປຸກຜຶກ CIGS10	63

สารบัญวุป(ต่อ)

หัวที่	หน้า
5.9 กราฟโปรแกรมอุณหภูมิการปั๊กผลึก CIGS11	63
5.10 กราฟโปรแกรมอุณหภูมิการปั๊กผลึก CIGS12.....	64
5.11 กราฟโปรแกรมอุณหภูมิการปั๊กผลึก CIGS13	64
5.12 แผนภาพแสดงช่วงเวลาในการเย็บตัวของผลึกสารกึ่งตัวนำCIGS ...	67
5.13 ภาพแผ่นผลึกที่ตัดด้วยเครื่องสติงซอ หนาประมาณ 1 มม. และ ^{พื้นที่ประมาณ 1 cm²}	68
5.14 ภาพเบ้าสารที่ใช้ศึกษาโครงสร้าง.....	69
5.15 ภาพตัวอย่างที่จะนำไปศึกษาหาปริมาณสาร.....	70
5.16 ภาพฐานรองชิ้นผลึก สำหรับศึกษาสมบัติไฟฟ้า.....	71
5.17 ภาพแสดงโครงสร้างระบบ EDS	74
5.18 ภาพระบบเครื่องวัดสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง.....	75
5.19 ภาพแสดงการตรวจวัดชนิดการนำไฟฟ้าด้วยขั้วความร้อน.....	76
5.20 ภาพระบบวัดประกายการณ์ซอล์.....	77
6.1 สเปคตรัมจาก EDS ของผลึก CIGS3/1.....	78
6.2 สเปคตรัมจาก EDS ของผลึก CIGS3/2.....	79
6.3 สเปคตรัมจาก EDS ของผลึก CIGS3/4.....	79
6.4 สเปคตรัมจาก EDS ของผลึก CIGS3/5	80
6.5 สเปคตรัมจาก EDS ของผลึก CIGS3/6.....	80
6.6 สเปคตรัมจาก EDS ของผลึก CIGS3/7.....	81
6.7 สเปคตรัมจาก EDS ของผลึก CIGS3/8.....	81

สารบัญ(ต่อ)

หัวที่	หน้า
6.8 สเปคตัวมจาก EDS ของผลึก CIGS3/9.....	82
6.9 สเปคตัวมจาก EDS ของผลึก CIGS3/10.....	82
6.10 สเปคตัวมจาก EDS ของผลึก CIGS3/11.....	83
6.11 สเปคตัวมจาก EDS ของผลึก CIGS10/F.....	83
6.12 สเปคตัวมจาก EDS ของผลึก CIGS10/L.....	84
6.13 สเปคตัวมจาก EDS ของผลึก CIGS11/F.....	84
6.14 สเปคตัวมจาก EDS ของผลึก CIGS11/M.....	85
6.15 สเปคตัวมจาก EDS ของผลึก CIGS11/L.....	85
6.16 สเปคตัวมจาก EDS ของผลึก CIGS12/F.....	86
6.17 สเปคตัวมจาก EDS ของผลึก CIGS12/M.....	86
6.18 สเปคตัวมจาก EDS ของผลึก CIGS12/L.....	87
6.19 สเปคตัวมจาก EDS ของผลึก CIGS13/1.....	87
6.20 สเปคตัวมจาก EDS ของผลึก CIGS13/2.....	88
6.21 สเปคตัวมจาก EDS ของผลึก CIGS13/3.....	88
6.22 สเปคตัวมจาก EDS ของผลึก CIGS13/4.....	89
6.23 สเปคตัวมจาก EDS ของผลึก CIGS13/5.....	89
6.24 สเปคตัวมจาก EDS ของผลึก CIGS13/6.....	90
6.25 สเปคตัวมจาก EDS ของผลึก CIGS13/7.....	90
6.26 กราฟความสัมพันธ์ของปริมาณ Cu/(In+Ga) กับ [†] ตำแหน่งการเย็บตัวของผลึก CIGS3	92

สารบัญ(ต่อ)

หน้า	
รูปที่	
6.27 กราฟความสัมพันธ์ของปริมาณ $Ga/(In+Ga)$ กับ	
ตำแหน่งการเย็บตัวของผลึก CIGS3.....	92
6.28 กราฟความสัมพันธ์ของปริมาณ $Cu/(In+Ga)$ กับ	
ตำแหน่งการเย็บตัวของผลึก CIGS10.....	93
6.29 กราฟความสัมพันธ์ของปริมาณ $Ga/(In+Ga)$ กับ	
ตำแหน่งการเย็บตัวของผลึก CIGS10.....	93
6.30 กราฟความสัมพันธ์ของปริมาณ $Cu/(In+Ga)$ กับ	
ตำแหน่งการเย็บตัวของผลึก CIGS11.....	94
6.31 กราฟความสัมพันธ์ของปริมาณ $Ga/(In+Ga)$ กับ	
ตำแหน่งการเย็บตัวของผลึก CIGS11.....	94
6.32 กราฟความสัมพันธ์ของปริมาณ $Cu/(In+Ga)$ กับ	
ตำแหน่งการเย็บตัวของผลึก CIGS12.....	95
6.33 กราฟความสัมพันธ์ของปริมาณ $Ga/(In+Ga)$ กับ	
ตำแหน่งการเย็บตัวของผลึก CIGS12.....	95
6.34 กราฟความสัมพันธ์ของปริมาณ $Cu/(In+Ga)$ กับ	
ตำแหน่งการเย็บตัวของผลึก CIGS13.....	96
6.35 กราฟความสัมพันธ์ของปริมาณ $Ga/(In+Ga)$ กับ	
ตำแหน่งการเย็บตัวของผลึก CIGS13.....	96
6.36 แมพเทิร์นการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของ CIGS3/1.....	98
6.37 แมพเทิร์นการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของ CIGS3/4.....	98

สารบัญ(ต่อ)

หัวที่	หน้า
6.38 ภาพเทิร์นการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของ CIGS3/5.....	99
6.39 ภาพเทิร์นการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของ CIGS3/6.....	99
6.40 ภาพเทิร์นการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของ CIGS3/10.....	100
6.41 ภาพเทิร์นการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของ CIGS3/11.....	100
6.42 ภาพเทิร์นการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของ CIGS10/F.....	101
6.43 ภาพเทิร์นการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของ CIGS10/L.....	101
6.44 ภาพเทิร์นการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของ CIGS12/F.....	102
6.45 ภาพเทิร์นการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของ CIGS12/M.....	102
6.46 ภาพเทิร์นการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของ CIGS12/L.....	103
6.47 ภาพเทิร์นการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของ CIGS13/1.....	103
6.48 ภาพเทิร์นการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของ CIGS13/4.....	104
6.49 ภาพเทิร์นการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของ CIGS13/7.....	104
6.50 กราฟความสัมพันธ์ Lattice comstant กับ [†] ตำแหน่งการเย็บตัวของผลึกของ CIGS3.....	106
6.51 กราฟความสัมพันธ์ Lattice comstant กับ [†] ตำแหน่งการเย็บตัวของผลึกของ CIGS10.....	106
6.52 กราฟความสัมพันธ์ Lattice comstant กับ [†] ตำแหน่งการเย็บตัวของผลึกของ CIGS12.....	107
6.53 กราฟความสัมพันธ์ Lattice comstant กับ [†] ตำแหน่งการเย็บตัวของผลึกของ CIGS13.....	107

สารบัญ(ต่อ)

หัวที่	หน้า
6.54 กราฟสัญญาณแสงจากการผลัก (I_0)	109
6.55 กราฟสัญญาณแสงที่ผ่าน (I_1) ผลึก CIGS3/1 ที่อุณหภูมิห้อง.....	110
6.56 กราฟสัญญาณแสงที่ผ่าน (I_1) ผลึก CIGS3/7 ที่อุณหภูมิห้อง.....	110
6.57 กราฟสัญญาณแสงที่ผ่าน (I_1) ผลึก CIGS3/8 ที่อุณหภูมิห้อง.....	111
6.58 กราฟสัมประสิทธิ์การดูดกลืน และซ่องว่างแบบพลังงานของ CIGS3/1 ที่อุณหภูมิห้อง.....	111
6.59 กราฟสัมประสิทธิ์การดูดกลืน และซ่องว่างแบบพลังงานของ CIGS3/7 ที่อุณหภูมิห้อง.....	112
6.60 กราฟสัมประสิทธิ์การดูดกลืน และซ่องว่างแบบพลังงานของ CIGS3/8 ที่อุณหภูมิห้อง.....	112
6.61 กราฟสัญญาณแสงที่ผ่าน (I_1) ผลึก CIGS3/1 ที่อุณหภูมิ 12K.....	113
6.62 กราฟสัญญาณแสงที่ผ่าน (I_1) ผลึก CIGS3/7 ที่อุณหภูมิ 12K.....	113
6.63 กราฟสัญญาณแสงที่ผ่าน (I_1) ผลึก CIGS3/8 ที่อุณหภูมิ 12K.....	114
6.64 กราฟสัมประสิทธิ์การดูดกลืน และซ่องว่างแบบพลังงานของ CIGS3/1 ที่อุณหภูมิ 12K.....	114
6.65 กราฟสัมประสิทธิ์การดูดกลืน และซ่องว่างแบบพลังงานของ CIGS3/7 ที่อุณหภูมิ 12K.....	115
6.66 กราฟสัมประสิทธิ์การดูดกลืน และซ่องว่างแบบพลังงานของ CIGS3/8 ที่อุณหภูมิ 12K.....	115
6.67 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแผ่นพลาสติกกับอุณหภูมิ..	121
6.68 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพเคลื่อนที่ได้กับ $T^{-1/2}$	123

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
4.1 ค่าเวลาอิสระเฉลี่ยและสภาพเคลื่อนที่ได้ของพาราห์ที่ได้จากการกระเจิง	43
5.1 ปริมาณสารที่ใช้ในการปูรุกผลึกในแต่ละทดสอบ.....	60
6.1 แสดงปริมาณสารที่เป็นส่วนประกอบของผลึก CIGS.....	91
6.2 แสดงค่า Lattice constant.....	105
6.3 ผลเปรียบเทียบค่า $Ga/(Ga+In)$ ที่ได้จากการวัดด้วย EDS กับ ค่าที่ได้จากการคำนวณตามสมการ 2.17	108
6.4 แสดงผลการตรวจสอบชนิดการนำไฟฟ้าด้วยวิธีขั้วความร้อน.....	117
6.5 แสดงค่าของ ρ , μ_H และ p ของผลึก CIGS วัดที่อุณหภูมิห้อง.....	118
6.6 แสดงค่าของ ρ , μ_H และ p ของผลึก CIGS วัดที่อุณหภูมิต่างๆ.....	120

**สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**